**Руднев Андрей Валерьевич. Статистические модели контроля выхода годных и технологических потерь в производстве СБИС : Дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 : Москва, 2003 122 c. РГБ ОД, 61:04-5/653-9**